Работа 5.1.3

Изучение рассеяния медленных электронов на атомах (эффект Рамзауэра)

Работу выполнил Матренин Василий Б01-008

Цель работы: Исследовать рассеяние электронов на атомах инертного газа; Рассчитать размер электронной оболочки атома; Оценить глубину потенциальной ямы и потенциал ионизации газа, заполняющего лампу.

1 Теория

1.1 Установка для измерения сечения рассеяния электронов в газах

Схема установки представлена на рисунке 1.

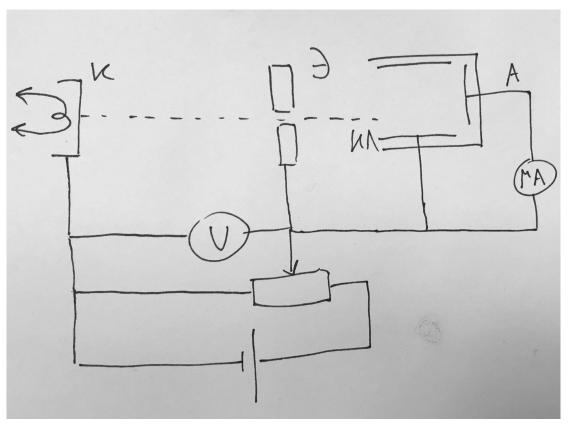


Рис 1. Установка для измерения сечения рассеяния электронов в газах

1.2 Теоретические выкладки

Для налетающего электрона выполняется закон сохранения энергии:

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U \tag{1}$$

Следовательно, так как скорость электрона изменилась, то изменилась и длина его волны де Бройля. Следовательно атом ведет себя как преломляющая среда. Относительный показатель приломления:

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}} \tag{2}$$

Уравнение Шредингера для потенциальной ямы:

$$\psi'' + k^2 \psi \tag{3}$$

При этом: $k^2=k_1^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$ для положения вне потенциальной ямы, и $k^2=k_2^2=\frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}$ для положения в области потенциальной ямы.

Коэффициент прохождения:

$$D = \frac{16k_1^2k_2^2}{16k_1^2k_2^2 + 4\left(k_1^2 - k_2^2\right)^2\sin^2\left(k_2l\right)} \tag{4}$$

Тогда видно, что коэффициент прохождения максимален при условии:

$$k_2 l = \sqrt{\frac{2m(E + U_0)}{\hbar^2}} l = n\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$
 (5)

Из рассуждений выше также получаем эффективный размер атома:

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{32m(E_2 - E_1)} \tag{6}$$

При этом $E_1=eV_1$, и $E_2=eV_2$.

Так же можно получить формулу для эффективной глубины потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 = \frac{9}{5}E_1 \tag{7}$$

2 Схема установки

Схема установки представлена на рисунке 2.

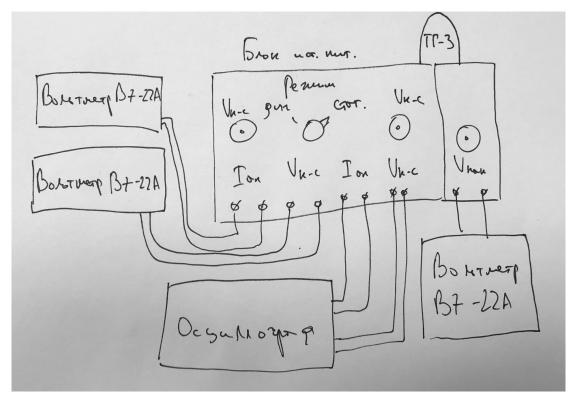


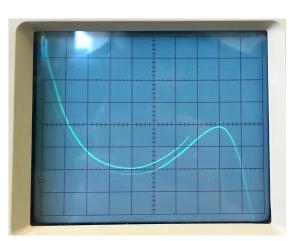
Рис 2. Схема установки

3 Ход работы

3.1 Вольт-амперная характеристика тиратрона в динамическом режиме

Пронаблюдали ВАХ для двух различных напряжений лампы накала:

 $V_{\text{накала}} = (2,90 \pm 0,05)$ В $V_{\text{накала}} = (2,65 \pm 0,05)$ В



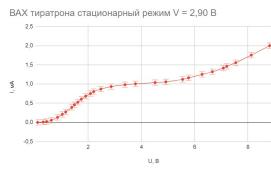
Puc 3. BAX для 2,90 B

 $Puc 4. \ BAX \ \partial \mathcal{A} \mathcal{A} \ 2,65 \ B$

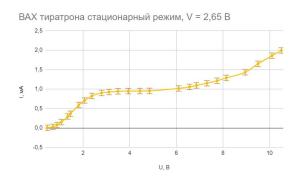
Получил напряжение пробоя для обоих значений $V_{\text{накала}}$: $(11,0\pm0,5)$ эВ и $(12,0\pm0,5)$ эВ соответственно. Достаточно большая величина погрешности обусловлена неполным совпадением графиков для прямого и обратного хода характеристик.

3.2 Вольт-амперная характеристика тиратрона в статическом режиме

Произвели измерение BAX тиратрона для двух напряжений накала $(2,90~\mathrm{B}$ и $2,65~\mathrm{B})$. Собранные данные представлены в на рисунках $5~\mathrm{u}$ 6.



Puc 5. BAX для 2,90 B



 $Puc\ 6.\ BAX\ для\ 2,65\ B$

3.3 Обработка результатов

Расчеты погрешностей см. на листочке с расчетами.

3.4 Вольт-амперная характеристика тиратрона в динамическом режиме

Полученные значения для напряжения пробоя соответствуют табличному значению напряжения пробоя для ксенона.

Снял значения с осфиллограммы:

```
Для 2,90 В: E_1=(2,0\pm0,2) В и E_1=(6,0\pm0,2) В Для 2,65 В: E_1=(1,6\pm0,2) В и E_1=(4,6\pm0,2) В
```

Из формулы (6) получил эффективный размер атома: $l = (3,7\pm0,2)\cdot 10^{-10}\,$ м.

```
Так же посчитал U_0 по формуле (7): Для 2,90 В: U_0 = (1,2\pm 0,5) В. Для 2,65 В: U_0 = (0,8\pm 0,5) В.
```

3.5 Вольт-амперная характеристика тиратрона в статическом режиме

Полученные в статическом режиме гарфики BAX не соответствуют как теоретической картине, так и результатам, полученным в динамическом режиме.

Поэтому делать расчеты, связанные с этими значениями не имеет особого смысла.

4 Вывод

В ходе данной лабораторной работы хорошо показал себя динамический метод. А при исследовании в статике, получились несогласующиеся с теорией и практикой данные.

Проблемы с динамическим методом могли возникнуть из-за достаточно сильной инертности и нестабильности в работе лампы накаливания. В ходе работы напряжение на ней продолжало достаточно существенно флуктуировать в течении более чем 30 минут после поворота регулирующей ручки.

Данная особенность не повлияла на динамический метод, данные для которого снимаются достаточно быстро.

Повысить точность измерений в статическом методе можно путем повышения стабильности работы и скорости отклика лампы накаливания.

Повысить точность измерений в динамическом методе можно путем увеличения точности шкалы осциллографа (все погрешности в динамическом методе обусловлены точностью снятия напряжений с этой шкалы).